BL39XU

# 亜鉛フェライト・磁性ナノ粒子のスピン選別 XAFS

# Spin-selective XAFS measurements of ZnFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> magnetic nano-particles

林 久史 \*, 佐藤 敦 \*、 安積智史 \*、 渡辺千香 \*、 篠田弘造 °、 河村直己 d

<u>Hisashi Hayashi</u><sup>a,b</sup>, Atsushi Sato<sup>a</sup>, Tomofumi Azumi<sup>a</sup>, Chika Watanabe<sup>a</sup>, Kouzou Shinoda<sup>c</sup> and Naomi Kawamura<sup>d</sup>

<sup>a</sup> 東北大学多元研、<sup>b</sup>JST さきがけ、<sup>c</sup> 東北大学環境科学研究科、<sup>d</sup> 高輝度光科学研究センター <sup>a</sup> IMRAM, Tohoku Univ, <sup>b</sup> PRESTO, JST, <sup>c</sup> Tohoku Univ, <sup>d</sup> JASRI

高感度・高分解能 X 線発光分光器を用いて、粒径の異なる亜鉛フェライト粉末とマグネタイト、ヘ マタイトについて、FeKβ 領域の X 線発光スペクトルを分解能~1eV で測定し、Fe-K スピン選別 XAFS を導出した。これらのスペクトルは、Fe 周辺の化学環境を反映して顕著な違いを示し、スピン選別 XAFS がナノ微粒子のキャラクタリゼーションに有効であることを明示した。

By using a newly designed multi-crystal spectrometer, Fe K $\beta$  resonant x-ray emission spectra have been measured by ~1eV resolution to deduce Fe-K spin-selective XAFS, for ZnFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> particles as well as reference materials, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> and Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Observed spin-selective spectra show marked differences, reflecting chemical environments around Fe ions, which demonstrates the effectiveness of spin-selective XAFS in characterization of magnetic nano-materials.

## 背景と研究目的

磁性をもったナノサイズの粒子(磁性ナノ 粒子)は、磁性流体や超高密度磁気記録媒体 など、近年利用が進んでいるが、応用に際し ては、粒子の磁気・電子構造に対する深い理 解が欠かせない。しかしナノ粒子の磁気・電 子構造を、様々な条件下で(磁性粒子の場合、 特に液体への分散状態が重要)統一的に評価 しうる方法はまだ確立しておらず、新しいプ ローブの開発が望まれている。

こうしたプローブとして、3d 金属の Kβ (3p→1s) 発光は魅力的である。この発光過 程では、部分的に満たされた 3d 軌道と 3p 軌 道間で交換相互作用が働き、遷移する電子の スピンに依存して遷移エネルギーが分離する。 その結果、K $\beta$ スペクトルに分裂がおこり、主 線(K $\beta_{1,3}$ )とサテライト(K $\beta$ ')がそれぞれ選択 的に、3d 軌道にある少数スピンと多数スピン と同方向のスピン状態を反映する。本質的に 局所的なプローブなので、試料の結晶性や大 きさを問わないばかりか、反強磁性体につい ても、磁気・電子構造に対する知見が得られ る<sup>1,2)</sup>。さらにプローブが硬 X 線なので、試 料環境をほとんど選ばない。これほどの利点 にもかかわらずこの発光の利用が進まなかっ た原因は、その強度の弱さにある (K $\beta_{1,3}$  で K $\alpha$ の~1/5、K $\beta$ 'で~1/20)。K $\beta_{1,3}$  と K $\beta$ 'の分離に は、数 eV 以下のエネルギー分解能が必要だ が、この分解能を達成しつつ K $\beta$  線を高精度 測定するのは困難だった。

しかし申請者等の SPring-8 での実験によっ て、状況は大きく変わった。申請者等は、放 射光施設に独自の高感度・高分解能分光器<sup>2,3)</sup> を持ち込み、単に Kβ線を高分解能で測るば かりでなく、それを励起エネルギーの関数と して 2 次元的に測定することにはじめて成功 し、MnO についてスピンを選別した X 線吸 収微細構造(スピン選別 XAFS)を導出した<sup>1,2)</sup>。 この方法を磁性ナノ粒子系に応用すれば、ナ ノ粒子の詳細なキャラクタリゼーションが可 能になる。さらに理論との精密な比較ができ るようになるので、磁気・電子構造に関する 一層の知見が得られると期待される。

本研究は、高分解能・Kβ発光分光によるス ピン選別 XAFS を、磁性ナノ粒子のミクロな 磁気・電子構造の評価法として確立すること を目的とする。

#### 実験

実験は BL39XU に、新しく開発した高感 度・高分解能X線発光分光器(「孔雀型分光 器」)を導入して行った。図1に分光器のレイ アウトを示す。

本実験では、分光結晶として、Ge(620)球面 湾曲結晶(曲率半径 82cm)を3枚用いた。

スピン選別 XAFS を正確に求めるには、吸 収端を含む広い励起エネルギー領域に亘って、 K $\beta_{1,3}$  と K $\beta$ 'スペクトルを高精度測定する必要が ある<sup>1,2)</sup>。ただし近似的なスペクトルならば、K $\beta_{1,3}$ 



Fig.1 The schematic of a new multi-analyzer spectrometer.

と Kβ'線のピークに検出エネルギーを固定して、 発光強度の励起エネルギー依存性を測定すれ ば求められる。試験的性格の強い本実験では、 まず、簡便な後者の方法で測定を行った。

試料として、セラミック法(マクロ粒子が生成)と 共沈法(ナノ粒子が生成)で調製した Zn フェライ トと、関東化学から購入したマグネタイトとへマタ イトをそれぞれ用いた。

### 結果、および、考察

図2に、Znフェライトのスピン選別 XAFS の粒径依存性を示す。図2aがKβ<sub>1,3</sub>線から得 られた少数スピン選別 XAFS、図2bがKβ'線 から得られた多数スピン選別 XAFS である。 多数スピン選別 XAFS と少数スピン選別 XAFS では、その形状が明らかに異なってい る(通常の XAFS は、両者を平均し、さらに 寿命幅で鈍したものであることに注意された い)。そして多数スピン選別 XAFS では粒径 依存性があまり見られない一方、少数スピン 選別 XAFS では主ピークとそのショルダーに 明確な差が観測されている。こうした結果は、 特に少数スピン選別 XAFS が、磁性ナノ粒子 のキャラクタリゼーションに有用なことを示 唆している。



Fig.2 Size-dependence of (a) minority-spin selective XAFS and (b) majority-spin selective XAFS of  $ZnFe_2O_4$ 

# 今後の課題

スピン選別 XAFS をナノ粒子のキャラクタ リゼーションに「指紋法」的に適用するだけ なら、今回の結果をもとに、少数スピン選別 XAFS のサイズ依存性をより詳細に調べてい けばよい。一方スピン選別 XAFS のより高度 な応用のためには、多数スピンをも含めた、 スピン選別 XAFS の理論的解析が必要であろ う。現在、標準物質であるヘマタイトとマグ ネタイトの解析をすすめつつ、理論計算に取 り組んでいるところである。

## 参考文献

1) H.Hayashi et al, Phys. Rev. B 70 (2004)

134427.

- 2) 林 久史, 分光研究 53 (2004) 283.
- H.Hayashi et al, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 136 (2004) 191.

### 論文発表状況・特許状況

準備中

## キーワード

・FeKβ 線

Fe 化合物を X 線で照射すると、Fels 軌道 の電子が電離される。この ls 空孔が、Fe3p 準位の電子によって埋められたときに放射さ れる特性 X 線を FeKβ 線という。本文中に述 べたとおり FeKβ 線は、交換相互作用によっ て、Kβ<sub>1,3</sub>線と Kβ'線に分裂する。

・スピン選別 XAFS

Kβ<sub>1,3</sub>線と Kβ'線はそれぞれ、Fe3d 電子と逆 向きスピンをもった 1s 電子励起、同じ向きの スピンをもった 1s 電子励起に結びついてい るので、これらを選択的にモニターすること で、スピンを選別した吸収スペクトル(スピ ン選別 XAFS)が得られる。